Technika masek znakowych w obliczaniu odległości Manhattan w wielu wymiarach.

Dawid Kot

26 stycznia 2025

1 Wprowadzenie.

W wielu problemach optymalizacyjnych i geometrycznych pojawia się tzw. odległość Manhattan (inaczej odległość L_1), zdefiniowana dla dwóch punktów

$$P = (p_1, p_2, \dots, p_m), \quad Q = (q_1, q_2, \dots, q_m)$$

w przestrzeni m-wymiarowej jako

$$Manhattan(P,Q) = \sum_{k=1}^{m} |p_k - q_k|.$$

Często w zadaniach zachodzi potrzeba wielokrotnego obliczania takiej odległości, np. w uogólnionych problemach klastrowania, w algorytmach z programowaniem dynamicznym, albo w różnych wariantach zapytań geometrycznych.

Ciekawostka: odległość Czebyszewa.

W niektórych kontekstach rozpatrywana jest również odległość Czebyszewa (oznaczana też L_{∞}), zdefiniowana przez:

Czebyszew
$$(P,Q) = \max_{1 \le k \le m} |p_k - q_k|.$$

O ile w metryce Manhattan optymalna "transformacja znaków" dotyczy sum wartości bezwzględnych, o tyle w odległości Czebyszewa kluczowe jest *maximum* spośród wartości bezwzględnych. W pewnych zadaniach – zwłaszcza tych związanych z większą tolerancją na odchylenia w pojedynczej współrzędnej – odległość Czebyszewa okazuje się bardziej przydatna.

2 Dlaczego odległość Manhattan daje się sprowadzić do maksimum różnic?

Kluczowa obserwacja polega na tym, że

$$\sum_{k=1}^{m} |p_k - q_k| = \max_{(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_m) \in \{+1, -1\}^m} \sum_{k=1}^{m} \sigma_k \, p_k - \sum_{k=1}^{m} \sigma_k \, q_k.$$

Innymi słowy, odległość Manhattan da się zapisać jako maksimum (po wszystkich kombinacjach znaków +1 i -1) pewnej różnicy:

$$\left(\sigma_1 p_1 + \sigma_2 p_2 + \dots + \sigma_m p_m\right) - \left(\sigma_1 q_1 + \sigma_2 q_2 + \dots + \sigma_m q_m\right).$$

Logika stojąca za tym wzorem.

• Każdy składnik $|p_k - q_k|$ może być odczytany jako

$$|p_k - q_k| = \max\{(p_k - q_k), (q_k - p_k)\}.$$

- W zapisie sumy $\sum_{k=1}^{m} (p_k q_k)$ możemy decydować, czy dany składnik wziąć z plusem (czyli $p_k q_k$) czy z minusem (co jest równoważne braniu $q_k p_k$ w sumie), tak aby ostatecznie uzyskać wszystkie wartości bezwzględne.
- Wyborowi plusa lub minusa przy współrzędnej k odpowiada $\sigma_k \in \{+1, -1\}$. W ten sposób szukamy takiej kombinacji $(\sigma_1, \ldots, \sigma_m)$, która w sumie da dokładnie $\sum_{k=1}^m |p_k q_k|$.
- \bullet Maksimum po $\{+1,-1\}^m$ "wyłapuje" właściwą kombinację znaków, która dostarcza sumy wartości bezwzględnych.

3 Reprezentacja za pomocą masek bitowych.

W praktycznej implementacji przyjmuje się zwykle, że każdemu ciągowi $(\sigma_1, \sigma_2, \ldots, \sigma_m)$, gdzie $\sigma_i \in \{+1, -1\}$, odpowiada pewna maska bitowa (np. dla $\sigma_i = +1$ ustawiamy bit i w liczbie całkowitej, a dla $\sigma_i = -1$ bit pozostaje nieustawiony – lub odwrotnie). Jeśli m jest niewielkie (np. do 8 czy 10), liczba wszystkich masek 2^m pozostaje stosunkowo mała, co pozwala iterować po nich w rozsądnym czasie.

Definicja przekształcenia punktu przez maskę.

Niech maska będzie podzbiorem współrzędnych $\{1, 2, \ldots, m\}$. Dla punktu

$$P = (p_1, p_2, \dots, p_m)$$

definiujemy:

$$warto_maska(P, maska) = \sum_{k \in maska} p_k - \sum_{k \notin maska} p_k.$$

Z poprzednich rozważań wiemy, że

$$\operatorname{Manhattan}(P,Q) = \max_{\operatorname{maska}} \Big(warto_maska(P,\operatorname{maska}) \ - \ warto_maska(Q,\operatorname{maska}) \Big).$$

Inaczej mówiąc, aby szybko obliczyć Manhattan(P,Q), wystarczy znać wartości $warto_maska(P,\cdot)$ oraz $warto_maska(Q,\cdot)$ dla wszystkich masek, a następnie wziąć maksimum różnicy dla odpowiedniej maski.

4 Zastosowanie w zadaniach z programowaniem dynamicznym.

Rozważmy zadanie, w którym:

- Mamy ciąg punktów $\{P_1, P_2, \dots, P_n\}$ w m-wymiarowej przestrzeni.
- Szukamy pewnego wyniku wyrażonego wzorem

$$\mathrm{dp}[i] = \max_{j < i} \Big(\mathrm{dp}[j] + \mathrm{Manhattan}(P_j, P_i) \Big) \quad \text{(lub wariantu tego typu)}.$$

Jeśli po każdej aktualizacji dp[j] lub podczas obliczania dp[i] musimy liczyć Manhattan (P_j, P_i) w prost (O(m) czasowo), to przy dużej liczbie punktów n może się to okazać nieefektywne. Zamiast tego, korzystamy z faktu, że:

$$Manhattan(P_j, P_i) = \max_{\text{maska}} \Big(warto_maska(P_i, \text{maska}) - warto_maska(P_j, \text{maska}) \Big).$$

Możemy więc przepisać wyrażenie:

$$dp[i] = \max_{j < i} (dp[j] + \max_{maska} (warto_maska(P_i, maska) - warto_maska(P_j, maska))).$$

Z kolei max_{maska} można "rozdzielić":

$$dp[i] = \max_{\text{maska}} \Big(warto_maska(P_i, \text{maska}) + \max_{j < i} \Big(dp[j] - warto_maska(P_j, \text{maska}) \Big) \Big).$$

Jeśli dla każdej maski maska będziemy w strukturze pom[maska] przechowywać dotychczas najwyższą wartość $dp[j] - warto_maska(P_j, maska)$ (pośród wszystkich j < i), to wyliczenie dp[i] sprowadzi się do przejrzenia jedynie wszystkich masek 2^m , a nie wszystkich j oraz masek. Otrzymujemy wówczas złożoność $O(n \cdot 2^m)$ (pomijając koszt wcześniejszego przygotowania wartości warto $maska(P_j, maska)$).

5 Dalsze korzyści i przykładowe zastosowania.

- Zadania typu klastrowanie lub maksymalna różnica: Jeśli potrzebujemy szybko znajdować parę punktów maksymalnie odległych w metryce Manhattan, możemy przechowywać warto_maska(P, maska) dla różnych punktów P. Potem największa różnica max_{P,Q}[warto_maska(P, m) warto_maska(Q, m)] łatwo daje wynik w metryce L₁.
- Zapytania dynamiczne: W pewnych problemach (np. struktury danych do zapytań $\max_{j \in S} \{ \operatorname{Manhattan}(P_j, Q) \}$ przy zmieniającym się zbiorze S) można rozważyć przechowywanie maksimum $warto_maska(P_j, \operatorname{maska})$ w każdym węźle drzewa przedziałowego czy innej struktury, co pozwala w logarytmicznym czasie odpowiadać na zapytania.
- Inne metryki i geometria obliczeniowa: Podobne sztuczki bywają używane, jeśli da się "zredukować" inną miarę odległości do pewnej liczby obrotów lub przekształceń. Przykładowo, w odległości Czebyszewa (metryka L_{∞}):

Czebyszew
$$(P,Q) = \max_{1 \le k \le m} |p_k - q_k|,$$

transformacje dotyczą głównie maksymalnych różnic w pojedynczych współrzędnych.

6 Podsumowanie.

Technika masek znakowych (sign masks) wykorzystuje fakt, że metrykę Manhattan można wyrazić jako maksimum różnic przekształconych współrzędnych. Dzięki temu, zamiast każdorazowo sumować wartości bezwzględne, wystarczy:

- 1. Obliczyć i przechować $warto_maska(P, maska)$ dla wszystkich punktów P i wszystkich masek 2^m .
- 2. Każdorazowo przy obliczaniu Manhattan(P,Q) wziąć $\max_{\text{maska}}[warto_maska(P, \text{maska}) warto_maska(Q, \text{maska})].$

W zadaniach o małym wymiarze m, 2^m jest wystarczająco małe, by iteracja po wszystkich maskach była efektywna. Podejście to przyspiesza różne algorytmy dynamiczne i pozwala budować struktury danych odpowiadające szybkim zapytaniom na odległość w metryce L_1 . Logika działania opiera się na tym, że dla każdej współrzędnej możemy swobodnie wybrać znak +1 lub -1, aby oddać wartość bezwzględną $|p_k - q_k|$ w sumie, a wybór ten można reprezentować właśnie jako tzw. maskę bitową.